INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intersection No

PCT/FR2004/050433 A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 G03F7/00 B29C59/04 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 G03F B29C Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included. In the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, INSPEC, WPI Data, PAJ, IBM-TDB C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category ° Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. Υ RUCHHOEFT P ET AL: "Patterning curved 1-3,5,7surfaces: Template generation by ion beam proximity lithography and relief transfer by step and flash imprint lithography" JOURNAL OF VACUUM SCIENCE AND TECHNOLOGY: PART B, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, vol. 17, no. 6, November 1999 (1999-11), pages 2965-2969, XP002206574 ISSN: 0734-211X page 2965 - page 2966; figure 1 Υ US 2003/104287 A1 (YUASA MITSUHIRO) 1-3,5,75 June 2003 (2003-06-05) the whole document -/--Further documents are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in annex. Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but clted to understand the principle or theory underlying the invention
"E" earlier document but published on or after the International filling date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	"Y" document of particular relevance; the claimed Invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled

"P" document published prior to the International filing date but later than the priority date claimed in the art. "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the International search Date of mailing of the international search report

7 March 2005 18/03/2005

Name and mailing address of the ISA Authorized officer

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016

Haenisch, U

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/FR2004/050433

		PCT/FR2004/050433
	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category °	Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Α	DE 199 13 683 A1 (INSTITUT FUER MIKROELEKTRONIK STUTTGART STIFTUNG DES OEFFENTLICHEN REC) 25 November 1999 (1999-11-25) the whole document	1-3,5,7
A	US 6 416 908 B1 (JAIN KANTI ET AL) 9 July 2002 (2002-07-09)	
Α	ROGERS J A ET AL: "Printing, molding, and near-field photolithographic methods for patterning organic lasers, smart pixels and simple circuits" SYNTH. MET. (SWITZERLAND), SYNTHETIC METALS, 1 NOV. 2000, ELSEVIER, SWITZERLAND, vol. 115, no. 1-3, 1 November 2000 (2000-11-01), pages 5-11, XP002279750 ISSN: 0379-6779	
Α	US 6 375 870 B1 (VISOVSKY NICK J ET AL) 23 April 2002 (2002-04-23)	
Α	US 5 281 511 A (GERHARDT JOERGEN) 25 January 1994 (1994-01-25)	
Α	EP 0 845 710 A (SCHABLONENTECHNIK KUFSTEIN AG) 3 June 1998 (1998-06-03)	
A .	ROOS N ET AL: "Nanoimprint lithography with a commercial 4 inch bond system for hot embossing" PROCEEDINGS OF THE SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING SPIE-INT. SOC. OPT. ENG USA, vol. 4343, 2001, pages 427-435, XP002317296 ISSN: 0277-786X cited in the application	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No
PCT/FR2004/050433

	tent document in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
US	2003104287	A1	05-06-2003	JP	2003173951	Α	20-06-2003
DE	19913683	A1	25-11-1999	AT	234477	T	15-03-2003
				WO	9949365		30-09-1999
				DE	59904533		17-04-2003
				ΕP	1071981		31-01-2001
				JP		T	19-03-2002
			. 	US 	6455429	B1	24-09-2002
US	6416908	B1	09-07-2002	NONE			
US	6375870	B1	23-04-2002	EP	1003078	A2	24-05-2000
				JP	2000147229		26-05-2000
				KR	2000035503	Α	26-06-2000
US	5281511	Α	25-01-1994	DE	4125931	A1	11-02-1993
				ΑT	160029	T	15-11-1997
				AU	649346		19-05-1994
				AU	2072692		11-02-1993
				CA	2075325		06-02-1993
				DE	59209004		11-12-1997
				DK Ep	526867 0526867		25-05-1998 10-02-1993
				ES	2109964		01-02-1993
				JP	1992326		22-11-1995
				JP		Ă	10-08-1993
				ĴΡ	7012492		15-02-1995
				MX	9204476		01-02-1993
				NO	923066	А ,В,	08-02-1993
				NZ	243818		26-10-1994
ED.	0845710		03-06-1998	EP	0845710		03-06-1998
C.F				CN	1184266		10-06-1998

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No PCT/FR2004/050433

A. CLASSEMENT	DE L'OBJET DE L	A DEMANDE .
CIB 7 G	DE L'OBJET DE L	B29059/04

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification sulvi des symboles de classement) CIB 7 G03F B29C

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

	ternal, INSPEC, WPI Data, PAJ, IBM-TC		ole, termes de recherche utilisés)
C. DOCUME	ENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Categorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication d	des passages pertinents	no. des revendications visées
Y	RUCHHOEFT P ET AL: "Patterning cusurfaces: Template generation by i proximity lithography and relief to the step and flash imprint lithography step and flash imprint lithography step and flash imprint lithography JOURNAL OF VACUUM SCIENCE AND TECHPART B, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSYORK, US, vol. 17, no. 6, novembre 1999 (1990) pages 2965-2969, XP002206574 ISSN: 0734-211X page 2965 - page 2966; figure 1	on beam cransfer phy" INOLOGY: ICS. NEW	1-3,5,7
Y	US 2003/104287 A1 (YUASA MITSUHIRO 5 juin 2003 (2003-06-05) 1e document en entier)) /	1-3,5,7
X Voir	la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	Les documents de familles de bre	l vets sont indiqués en annexe
"A" docume consid "E" docume ou apr "L" docume priorité autre c "O" docume une ex	ant définissant l'état général de la technique, non éré comme particulièrement pertinent ent antérieur, mais publié à la date de dépôt international es cette date ent pouvant leter un doute sur une revendication de ou cité pour déterminer la date de publication d'une cité pour déterminer la date de publication d'une cité pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) ent se référant à une divulgation orale, à un usage, à position ou tous autres moyens ent publié ayant la date de dépôt international, mais	document ultérieur publié après la date date de priorité et n'appartenenant pat technique pertinent, mais cité pour co ou la théorie constituant la base de l'édocument particulièrement pertinent; l'être considérée comme nouvelle ou convent considérée comme particulièrement pertinent; l'ne peut être considérée comme Impli lorsque le document est associé à un documents de même nature, cette co pour une personne du métier d'ocument qui fait partie de la même fa	as a l'etat de la omprendre le principe nvention inven tion revendiquée ne peut comme impliquant une activité insidéré isolément inven tion revendiquée quant une activité inventive ou plusieurs autres imbinaison étant évidente
Date à laque	elle la recherche internationale a été effectivement achevée	Date d'expédition du présent rapport d	
7	mars 2005	18/03/2005	
Nom et adre	sse postale de l'administration chargée de la recherche Internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Fonctionnaire autorisé Haenisch, U	

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No
PCT/FR2004/050433

		R2004/050433
	OCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS	
Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	DE 199 13 683 A1 (INSTITUT FUER MIKROELEKTRONIK STUTTGART STIFTUNG DES OEFFENTLICHEN REC) 25 novembre 1999 (1999-11-25) le document en entier	1-3,5,7
Α	US 6 416 908 B1 (JAIN KANTI ET AL) 9 juillet 2002 (2002-07-09)	
A	ROGERS J A ET AL: "Printing, molding, and near-field photolithographic methods for patterning organic lasers, smart pixels and simple circuits" SYNTH. MET. (SWITZERLAND), SYNTHETIC METALS, 1 NOV. 2000, ELSEVIER, SWITZERLAND, vol. 115, no. 1-3, 1 novembre 2000 (2000-11-01), pages 5-11, XP002279750 ISSN: 0379-6779	
Α	US 6 375 870 B1 (VISOVSKY NICK J ET AL) 23 avril 2002 (2002-04-23)	
A	US 5 281 511 A (GERHARDT JOERGEN) 25 janvier 1994 (1994-01-25)	
A	EP 0 845 710 A (SCHABLONENTECHNIK KUFSTEIN AG) 3 juin 1998 (1998-06-03)	
A	ROOS N ET AL: "Nanoimprint lithography with a commercial 4 inch bond system for hot embossing" PROCEEDINGS OF THE SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING SPIE-INT. SOC. OPT. ENG USA, vol. 4343, 2001, pages 427-435, XP002317296 ISSN: 0277-786X cité dans la demande	

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande Internationale No
PCT/FR2004/050433

Document brevet cité au rapport de recherche	•	Date de publication		Membre(s) de la famille de brevet(s)		Date de publication
US 2003104287	A1	05-06-2003	JP	2003173951	A	20-06-2003
DE 19913683	A1	25-11-1999	AT	234477	T	15-03-2003
			WO	9949365	A1	30-09-1999
			DE		D1	17-04-2003
			EP	1071981	A1	31-01-2001
			JP	2002508583	T	19-03-2002
			US	6455429	B1	24-09-2002
US 6416908	B1	09-07-2002	AUCI	JN		
US 6375870	B1	23-04-2002	EP	1003078	A2	24-05-2000
			JP	2000147229	Α	26-05-2000
			KR	2000035503	Α	26-06-2000
US 5281511	Α	25-01-1994	DE	4125931	A1	11-02-1993
			ΑT	160029	T	15-11-1997
			AU	649346		19-05-1994
			AU	2072692		11-02-1993
			CA		A1	06-02-1993
			DE	59209004		11-12-1997
			DK	526867		25-05-1998
			EP	0526867		10-02-1993
			ES	2109964		01-02-1998
			JP	1992326		22-11-1995
			JP	5200456		10-08-1993
			JP MV	7012492		15-02-1995
			MX	9204476		01-02-1993
			NO		A ,B,	08-02-1993
			NZ 	243818 	A 	26-10-1994
EP 0845710	Α	03-06-1998	EP	0845710		03-06-1998
			CN	1184266	Α	10-06-1998